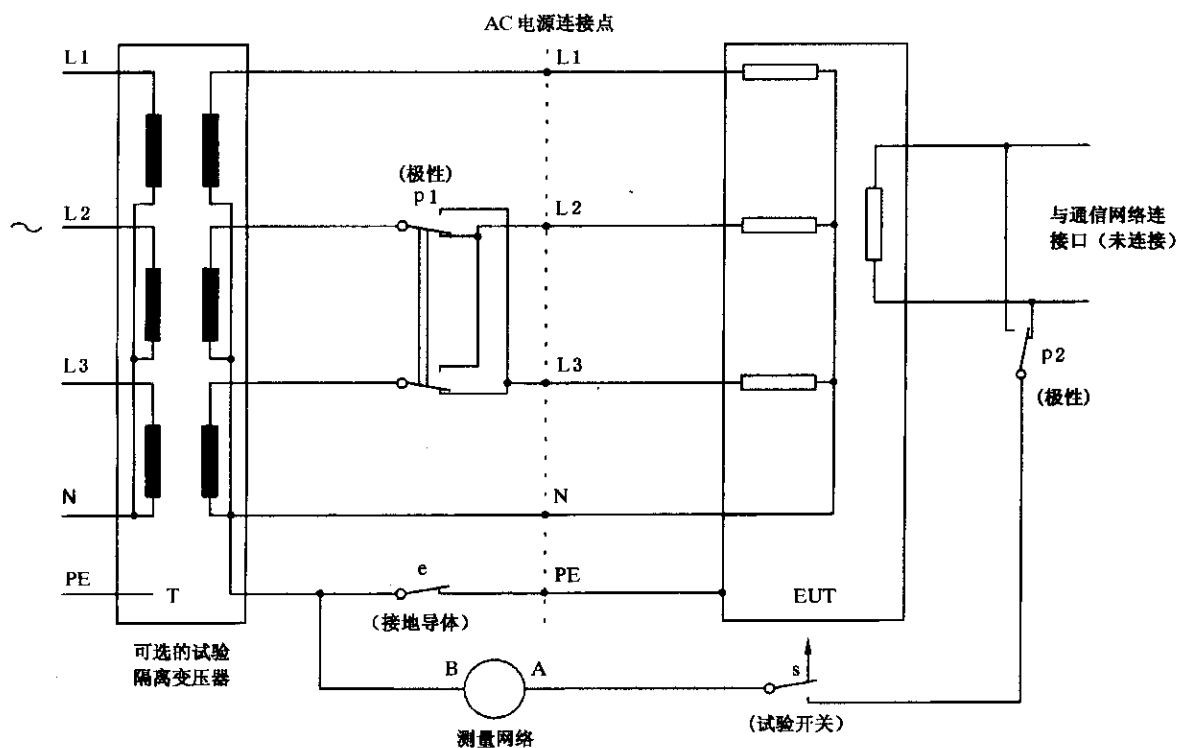


注：本图来自 GB/T 12113—1996，图 6。

图 5A 接到星形 TN 或 TT 配电系统的单相设备接触电流试验电路



注：本图来自 GB/T 12113—1996，图 11。

图 5B 接到星形 TN 或 TT 配电系统的三相设备接触电流试验电路

5.1.4 测量仪器的使用

试验要使用附录 D 规定的测量仪器，或者用能得出相同试验结果的任何其他电路来进行。

测量仪器的 B 端可连接到电源的地(中线)(见图 5A 或 5B)。

测量仪器的 A 端可按 5.1.5 的规定连接。

对可触及的非导电零部件，应对贴在该零部件上面积为 $10\text{ cm} \times 20\text{ cm}$ 的金属箔进行试验。如果金属箔的面积小于被试表面，则应移动金属箔，以便能对被试表面的所有部分进行试验，如果使用胶粘的